



其他

另有 X 光電子能譜 (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) 及 X 光顯微技術 (Transmission X-Ray Microscope, TXM) 可分別用於電池材料中表面化學分析及微結構影像觀察。

適用研究:

1. 次世代電池正/負電極材料開發、改質。
2. 電極材料電性評估及(老化)失效預測和分析。
3. 化成條件評估。
4. 熱失控分析。

